## Translation of Reference

Reference D: Laid-Open publication No. 58-117,469

(Application date: January 6, 1982, Publication date: July 13, 1983)

As shown in Figs. 1 and 2, the invention of this reference includes:

a control IC 1;

an input/output circuit 9;

an interface circuit 8;

identifying circuits 6A, 6B and 6C;

address bus 3;

data bus 4;

control bus 5; and

identifying bus 7,

wherein printed circuit boards 2A, 2B, 2C are separately tested by using the corresponding one of the identifying circuits 6A, 6B and 6C.

Fig. 1 is a schematic view of the invention of this reference.

Fig. 2 is a schematic view of the main portion of the invention of this reference.

Fig. 3 is a flow chart of the steps for testing printed circuit boards using the invention of this reference

- 1. control IC
- 2A, 2B, 2C. printed circuit boards
- 3. address bus
- 4 data bus
- 5 control bus
- 6A, 6B, 6C. identifying circuits
- 7 identifying bus
- 8. interface circuit
- 9. input/output circuit



Fig. 1

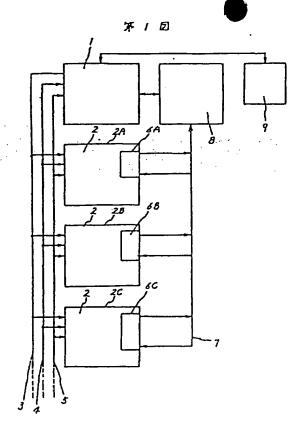
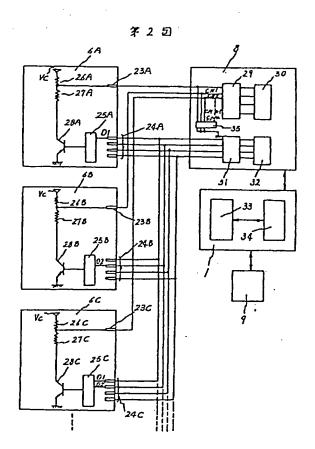


Fig. 2



### (9) 日本国特許庁 (JP)

**即特許出願公開** 

# ♥ 公開特許公報 (A)

昭58—117469

Mint. Cl.3 G 01 R 31/28

識別記号

庁内整理番号 7807-2G

砂公開 昭和58年(1983) 7月13日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

## 69プリント基板検査装置

即特

頭 昭57-177

@出

昭57(1982)1月6日

の発 明 者 大山義男

> 勝田市大字高場2520番地日立オ ートモテイプエンジニアリング

株式会社内

切出 願 人 自動車公害安全機器技術研究組 合

勝田市大字高場2520番地

@出 願 人 日立オートモテイブエンジニア

リング株式会社

勝田市東石川西古内3085-5番

地

邳代 理 人 弁理士 高橋明夫

発明の名称 ブリント基板検査装置 特許請求の範囲

1. プリント基板の種類に応じた識別信号を出力 する無別部が備えられた複数枚の技術プリント基 板が任意に挿入される複数のコネクタと、前記被 **ヴプリント基板の種類ごとに定められた検査プロ** グラムを格納し前記コネクタを介して顧次入力さ れる識別信号により当該技検プリント基板の種類 を識別し前記検査プログラムから当該種類に対応 する検査プログラムを選択し該プログラムの手順 に基づいて被検ブリント基板の検査を実行する制 御部と、を備えて構成されることを特徴とするブ リント密板検査装置。

#### 発明の詳細な説明

本発明は、プリント基板検査装置に係わり、特 に多種類のプリント基板を検査するのに好適なプ リント落板検査装置に関する。

プリント基板は絶縁材などからなる平板面に、 例えばデジタル回路、アナログ回路或は記憶回路 などから形成される電子国路をプリント配線によ り組み込んだものであり、ユニット化された各種 の根能を有する電子回路が形成されたプリント基 板が広く利用されている。とのような、ブリント 基板は例えば何一形状・同一寸法に形成され、外 部接続端子は現格原準化されたものとなつている。

従来、上述のように形成されたプリント表板の 性能検査を行うものとして、キーポード及び表示 紀録装置などが関連して設けられるマイクロブ ロセッサなどからなる検査制御部に、インタフエ 一ス回路を介して被検ブリント基板(以下、被検 ポードと称する)の外部接続端子を接続し、前記 検査調御部を作動させて検査を行うプリント基板 検査装置が知られている。とのような従来のブリ ント基板検査装置により、多種類のプリント基板 の性能検査を行う場合の操作は、まず被検ボード を1枚ずつとの検査装置に接続し、その被検ボー ドの電子回路の根能種類を人為的に判断し、前記 キーボードを操作してその種類に応じた検査内容 の検査指令を入力させる。との検査指令により制

御郎から検査内容に応じた検査信号が出力され被 後ポードに入力される。との検査信号が入力され ることにより被検ボードから出力される応答信号 を制御部にかいて制定し、被検ボードの電子回路 の性能の良否などの結果が表示・記録装置に出力 されるものである。

しかしながら、量産化された多種類のプリント 基板の枚査を行むりとする場合において、その都 度種類に応じた検査内容の検査指令を入力させて 検査を行う従来のブリント基板検査装置では、操 作が頃雑となつて呉操作などが発生するととがあ るという欠点を有していた。

また、上述した従来のブリント書板検査装置は、 被供ポードの検査を1枚ずつ前記検査装置に接続 して行つているととから。連続して大量のブリン ト選板を検査しなければならない場合には、作業 性が悪く非能率的であるという欠点を有していた。

本発明の目的は、多種類でかつ複数枚のブリン ト帯板の性能検査を自動的に連続して行わせ、操 作性及び作業能率を向上させることができるブリ

イクロブロセッサ、個号処理及び信号変換などを 行うインタフェース回路、及び記憶装置をどが関 速して設けられたものから形成されている。複数 の彼被ボード2A, 2B, 2C(図示には3枚し か示されていないがとれて限定されるものではな い)がそれぞれ図示してないコネクタCNを介し てアドレスパス3、データパス4及びコントロー ルパス25により前記制御部1のインタフエース 回路に接続されている。被検ポード 2 A~2 C K 設けられた殿別部6A~6Cは、それぞれ図示し てない前配コネクタCNを介して識別パス7亿よ り、歳別インタフェース回路8に接続されている。 さらにこの数別インタフェース回路8は前記制御 部1に接続されており、との制御部1には入出力 装置9が接続されている。

前記被検ボードの識別部6A~6Cは第2図に 図示されたように、当該被検ボードの種類に応じ て形成されている。織別部6Aは、幾子Di~Di からなる入力端子24Aの端子D: がデコーダ 25 Aの入力端子に接続され、とのデコーダ 25A ント基板検査装置を提供するととにある。

本発明は、ブリント基板の種類に応じた識別信 号を出力する歳別部が備えられた複数枚の被検ブ リント基板が任意に挿入される複数のコネクォと、 前配被検ブリント基板の種類ととに定められた検 査プログラムを格納し前記コネクタを介して順次 入力される識別信号により当該技検アリント基板 の種類を識別し前記検査プログラムから当該種類 に対応する検査プログラムを選択し設プログラム の手順にもとづいて被換プリント差板の検査を実 行する制御部と、を備えて構成されるブリント基 板検査装置とするととにより、多種類でかつ複数 枚のプリント基板の性能検査を自動的に連続して 行わせ、操作性及び作業能率を向上させようとす るものである。

以下、本発明の図示実施例を用いて説明する。 第1図及び第2図に本発明の一実施例が示され ており、第1図には全体構成図が示され、第2図 には主要部の詳細構成図が示されている。

第1四にかいて、創御耶1は図示されて佐りゃ

の出力端子はトランジスタ28Aのペースに接続 され、とのトランジスタ28Aのエミツタは接地 されコレクタには直列接続される抵抗26A。 27Aを介して制御電圧Vcが印加され、前配抵 抗26人と抵抗27人の接続点は出力端子23人 た接続されて形成されている。他の識別部 6 B. 6 Cは、上記した識別部 6 A と同様化形成された ものであるが、入力強子D」~D。とデコーダ 25B、25Cとの接続がそれぞれ被検ボードの 独類に応じて異なつたものとなつている。

前記の識別部6A~6Cの出力端子23A~ 23Cは図示してないコネクタCNを介して識別 パス1化より識別インタフェース回路8のセレク タ29にそれぞれ接続され、とのセレクタ29は 受信部30に接続されている。また、入力端子 24人~240の各端子は上記と同様に図示して ないコネクタCNを介して識別パスフにより、設 別インタフエース回路8の信号変換部31を介し て識別検知部32に接続されている。縁別インタ フェース回路8は信号パスにより制動的1と接続

**捐簡昭58-117469 (3)** 

されており、制御部1は前述したように記憶装置33とマイクロブロセンサ34とが関連して備えられている。この記憶装置33には被検ボードの 位類に対応させて定められた検査ブログラムが格納されている。

以上のように構成される実施例の動作について 図を用いて説明する。

第3図に、N個のコネクタCN: ~CN:に挿入される複数枚の異なる複類を含む技検ポードの 使査制剤プログラムの手原が示されている。

第3図に示されたように、ステンプ11にて行うスタート指令は入出力装置9のキーボードにより検査開始指令を入力するととにより与えられる。スタート指令が与えられると、次ステンプ12に移行し、制御部1にてコネクタCNの原番を計数するCNカウンタの数値は+1が加算され(N+1)になる。ステンプ13で前記CNカウンタの数値は-1が加算されて(N)となり、ステンプ14に移行される。とのステンプ14にかいては数初のコネクタCN1に被検ボードが挿入されて

されていることを強認した後、次のステップ15 において、当該征牧ポードの種類の凝別が行われる。

織別動作は次のように行われる。

刊えば、前述したよりにコネクタCN」に被検ポード2Aが挿入されていることが確認されると、
洗いて削御部1から識別インタフェース回路8の
識別検知部32に指令が与えられる。これにより
練別検知部32から信号変換部31を介して、当
該被検ポード2Aの識別間6Aに繰別検知信号が
発信される。この疑別検知信号は被検ポードの種類に対応させて定められる4ビットの2進信号系
列からなつており、例えば"0001"。

"0010","0100" というような説別検知信号が順次発進される。今、 仮検ポート 2 A K 対応する缺別検知信号が"0001"と 定義されていれば、識別部 6 A の入力増子 2 4 A K、この"0001" 信号が入力されたときに、デコーダ 2 5 A から信号が出力されトランジスタ 2 8 A が導通されて、出力端子 2 3 A の電圧が低レベルに引き下げられ

いるか否かが確認される。との確認は、例えばコ オクタCN1 化被検ポード2Aが挿入されている とすれば、当初は微別部6Aのトランジスタ 28A が遮断されているので外部端子23人には抵抗 26Aを介して制御覧圧Vc K保持されている。 これによりセレクタ29の入力進子CN, に無理 "1"の信号が入力される。との論理"1"の信 号はセレクタ29により4ピツト信号に変換され 『0001』として受信部30に入力される。被検 ポードが挿入されていをければ受信部30には "0000"の信号が入力される。とれらの信号入 力に同期して制御部1が駆動され、スキャンニン グにより受債部30の入力信号を取り込みマイク ロプロセンサ34亿で、被検ボードの挿入の有無 を判定し確認している。なお、コネクタCNiに 被検ポードが挿入されてなければ、とのステップ 14から前段のステップ13に戻され、再びステ ップ14尺移行して次のコネクォCN: について 何様に被検ボードの挿入の有無を確認するように 動作される。とのようにして、被検ボードが挿入

る。このように、設別検知信号に一致したときに 説別部26Aが作動されて設別信号として論理 "0"信号がセレクタ29に出力される。これに より、セレクタ29からは4ピットの設別信号 "0000"が受信部30に入力される。制御部1 はスキャンニングにより受信部30の入力信号が "6000"に変化したことを検知して、当該被検 ボードの程類が識別検知信号"0001"に対応し たものであることを識別している。識別が完了す ると検査創御ブログラムはステップ16に移行さ れる。

ステップ16において、制御部1のマイクロブロセッサ36は前記識別された被検ボード2Aの種類に対応した核査プログラムを記憶装置33から選択して取り込み、との検査プログラムの手服に応じて当該被検ボード2Aの性能検査を実行する。如ち、制御部1のマイクロブロセッサ34からは検査プログラムに定められた検査信号をインタフェース回路により変換して、被検ボード2Aに適合する信号が送出される。次にステップ17

### 特開昭58-117469(4)

にかいて制御部1では前記検査信号に応動して被 検ポード2人から出力される応答データを受信し、 この応答デーメと前記検査プログラムに定められ ている判定データとを比較して住能の判定を行う。 との判定の結果、当該被検ボード2Aの性能が判 定データに適合するものであればOK信号が出力 され不適合であればNG信号が出力される。OK **信号が出力されるとステップ18を介してステッ** ブ19において、前記判定結果にもとづいたOK メッセージが入力装置9により表示又は記録され て出力される。NG信号が出力されるとステップ 18を介してステップ20亿かいて、前記判定結 果にもとづいたNGメッセージが入出力装置9に より表示又は妃母されて出力される。ステップ 19もしくは20の動作が完了した後ステップ 21において、全てのコネクタCN:-w について 検査が終了したかどりかを判定している。つまり 前記CNカウンタの数値がクリアされていなけれ ば、ステップ13に戻つて上述と同様の検査制却 プログラムの手頂に従つて頂次検査が実行される。

ないが、異なるコードの識別校知信号を順次接続される被検ボードに送出し、当該被検ボードの識別検知信号に応答して出力される 識別信号により、種類の識別を行う方法を用いた ととにより、識別検知信号の配線は4ビントの識別に受けるという。 別パスに各被検ボードを並列に接続することができるという。 をおから、配線が極めて簡素化できるビント でよいという効果がある。また、識別部は簡単な でよいという効果がある。また、識別部は簡単な 略同一の碑成であり、デコーダと入力端子とせると とができ、必要ならば識別検知信号のピント などができ、必要ならば識別検知信号のピント 地やすことにより識別種類を増やすことも可能で ある。

以上説明したように、本発明によれば、多種類でかつ複数枚のブリント基板の性能検査を自動的に連択して行わせることができ、かつ操作性及び作業能率が向上され、誤操作が防止され、検査処理量を飛躍的に増大させることができるという効

とのようにして、瓜次被検ボード2B,2Cについても同様に検査が行われ、コネクタCNsまで検査が行われると、CNカクンタがクリアされ、ステップ22に移行して検査が完了し検査装置は停止される。

従つて、本実施例によれば、複数のコネクタに 任意に(例えば挿入原序、挿入場所及び挿入枚数 など)挿入される被検ポードの種類を識別して、 その種類に対応して定められた検査プログラムを 選択し、この検査プログラムにもとづいて検査を 実行させていることから、異なる複類のプリント 基板を含む複数枚のプリント基板の性能検査を自 動的に連続して行うことができるという効果を有 している。

また、本実施例によれば、検査が自動的に連続 して行われることから、操作性及び作業能率が向 上され、誤操作が防止され、さらに検査の処理量 が飛躍的に増大されるという効果を有している。

なお、被検ボードの複類を識別する手段として は本実施例にて観明したものに限られるものでは

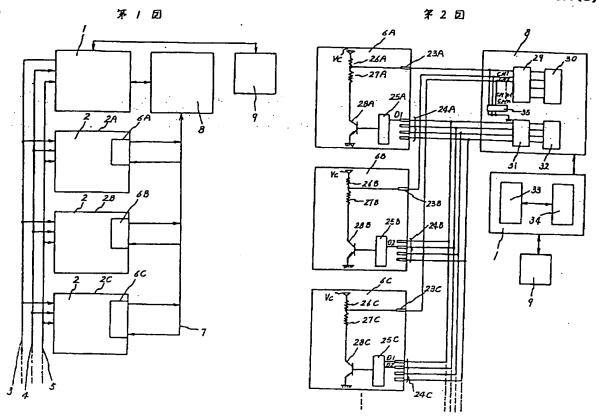
異がある。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の全体構成図、第2図は第1図図示実施例の主要部の詳細構成図、第3図は第1図図示実施例の検査側御フローチャートを示す。

1 … 制御部、2,2A,2B,2C… 被検ブリント 基板 (被検ボード)、6,6A,6B,6C… 識別部、8 … 識別インタフエース回路。

代理人 弁理士 高報期報



第3团

